

<http://physicsweb.org/article/news/5/3/6>

2001/03/14

عکسبرداری از اتم با پرتوی X

فیزیک‌پیشه‌ها برای اولین بار توانسته اند با پرتوی X مستقیماً تصویری از اتم‌های درونی یک بلور سیلیسیم تهیه کنند. پاول کرتسکی [1] و گرهارد ماترلیک [2] از هازی‌لاب [3] در هامبورگ آلمان این دوربین اتمی را طرح کرده اند. این دوربین نقش‌های تداخلی حاصل از عبور پرتوی X از درون بلور را کنار هم می‌گذارد و یک تصویر سه‌بعدی درست می‌کند [4].

نکته‌ی نو در روش کرتسکی و ماترلیک این است که (بر خلاف روش‌های قبلی) در آن از پرتوی X سفید (یعنی با طیف گسترده) استفاده می‌شود نه پرتوی X تک‌رنگ. ضمناً در این روش تصویر فضای واقعی ساختار اتمی تهیه می‌شود، در حالی که در روش‌های دیگر اطلاعات پیچیده‌ای درباره‌ی فاز امواج پراکنده جمع می‌شود، که باید آن‌ها را به طور ریاضی ترکیب کرد تا تصویر واقعی به دست آید.

پرتوی X کاوهی ایده‌آلی برای ساختارهای اتمی است، چون طول موج پرتوی X با فاصله‌ی اتم‌ها در بلور قابل مقایسه است. اما در روش‌های فعلی برآسانی‌پرتوی X محدودیت‌هایی از نظر تفکیک و کاربرد وجود دارد. در ابزارها بی‌که پرتوی X را با عدسی کانونی می‌کنند، مشکل این است که عدسی باید کوچک باشد؛ این تفکیک ابزار را به حدود 10 nm محدود می‌کند، و با این تفکیک نمی‌شود تک‌تک اتم‌ها را مشخص کرد. مشکل پراش پرتوی X، به اصطلاح مسئله‌ی فاز است: شدت نقش پراش به محل دقیق اتم‌ها بستگی ندارد و به همین خاطر تبدیل داده‌های فاز به تصویر فضای واقعی ساختار اتمی ناممکن است.

نمونه‌ای که کرتسکی و ماترلیک به کار برداشتند یک ویفر سیلیسیم به کلفتی μm 300 بود. اما این ویفر ضمناً کار فتدی نمی‌کند و با استفاده از جریان تولید شده در

آن درجه‌ی تداخلی پرتوی X در هر نقطه‌ی بلور تعیین می‌شود. با ترکیب این داده‌های فتوجریان با پرتوی X -فروندی، یک تصویر دو بعدی از بلور به دست می‌آید. کُرتسکی و ماترلیک بلور را به آرامی چرخانند و هشت تا از این تصویرها تهیه کردند. با این‌ها تصویر سه بعدی بازسازی شد.

کُرتسکی و ماترلیک ضمناً دریافتند هر چه طیف پرتوی X پهن‌تر باشد (یعنی تعداد طولی موج‌ها موجود در آن بیش‌تر باشد) تصویر واضح‌تر می‌شود. علت این است که با پهن‌شدن گستره‌ی طولی موج‌ها، فریزهای ضعیف لبه‌ی نقش‌پراش از بین می‌روند، تا جایی که فقط قله‌ی مرکزی نقش‌پراش (فریز مرتبه‌ی صفر) باقی می‌ماند.

شاید با این روش جدید بشود فهمید اتم‌های آلاینده دقیقاً کجای بلور اند. با روش‌های فعلی، این کار ممکن نیست. چون در این روش تصویربرداری مستقیم ممکن است، تک صفحه‌های بلور را به ساده‌گی می‌شود بررسی کرد. در روش‌های فعلی، برای ساختن تصویر فضای واقعی داده‌های حاصل از همه‌ی زاویه‌های بلور لازم است.

- [1] Paweł Korecki
- [2] Gerhard Materlik
- [3] HASYLAB
- [4] Physical Review Letters **86** 2333